

元器件失效分析 元器件失效分析 苏州特斯特电子

产品名称	元器件失效分析 元器件失效分析 苏州特斯特电子
公司名称	苏州特斯特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区新平街388号腾飞创新园23幢5层04 室5529C号房间
联系电话	13732643903 13732643903

产品详情

一些看上去非常传统的无损检测方法，实际上也已经发展出了许多新技术，譬如：射线检测——传统技术是：胶片射线照相（X射线和伽马射线）。新技术有：高能X射线照相、数字射线成像（DR）、计算机射线照相（CR，类似于数码照相）、计算机层析成像（CT）、射线衍射等等。超声检测——传统技术是：A型超声（A扫描超声，电子元器件失效分析，A超）。新技术有：B扫描超声、C扫描超声（C超）、超声衍射（TOFD）、相控阵超声、共振超声、电磁超声、超声导波等等。

在无损检测的基础理论研究和仪器设备开发方面，中国与世界先进国家之间仍有较大的差距，特别是在红外、声发射等高新技术检测设备方面更是如此。常用的无损检测方法：涡流检测（ECT）、射线照相检验（RT）、超声检测（UT）、磁粉检测（MT）和液体渗透检测（PT）五种。其他无损检测方法：声发射检测（AE）、热像/红外（TIR）、泄漏试验（LT）、交流场测量技术（ACFMT）、漏磁检验（MFL）、远场测试检测方法（RFT）、超声波衍射时差法（TOFD）等。

热阻电性规格：

加热电流测量精度（低电流测量: 0.2，元器件失效分析，1和2安培测量）

2A系统: $\pm 1\text{mA}$ 10A系统: $\pm 5\text{mA}$ 20A系统: ($\pm 10\text{mA}$)

加热电流测量精度（高电流测量: 2，元器件失效如何分析，10和20安培测量）:

2A系统: $\pm 4\text{mA}$ 10A系统: $\pm 20\text{mA}$ 20A系统: ($\pm 40\text{mA}$)

加热电压测量精度: $\pm 0.25\%$ ，0~30V

热电偶测量精度(T型): 典型 $\pm 0.1^\circ\text{C}$

交流电压：220VAC，10A，元器件失效分析报价，50/60Hz

器件的测试的供电电压：20V（标配），其他的是选配。

器件的测试的供电电流：30A(标配)，选配（100A 200A，400A，800A，1000A及更高电流）

节温的感应电流：1mA，5mA，10mA，20mA，
50mA(标配)，100mA，500mA，1000mA，2500mA是选配。

数据采集频率1MHz

结温精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 分辨率： $\pm 0.007^{\circ}\text{C}$ 。

元器件失效分析报价-元器件失效分析-苏州特斯特电子(查看)由苏州特斯特电子科技有限公司提供。苏州特斯特电子科技有限公司是一家从事“失效分析设备,检测服务,检测仪器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特斯特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州特斯特在分析仪器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！